



Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Biotecnologia de Microorganismos - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
RICARDO SILVA ARAUJO / Código da Vaga: 0823776	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Biotecnologia Estrutural - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
GUSTAVO CONDE MENEZES / Código da Vaga: 0823777	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Biotecnologia Geral - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
ROBERTO BECHT FLATSCHART / Código da Vaga: 0823778	-	-
GUILHERME LUIZ PINHEIRO / Código da Vaga: 0823779	-	-
SANDRA MARA NARESSI SCAPIN / Código da Vaga: 0823780	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Ciência da Computação/ Análise de Sistemas / Informática - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
RAPHAEL CARLOS SANTOS MACHADO / Código da Vaga: 0823781	-	-
IGOR DE SOUZA PONTES / Código da Vaga: 0823782	-	-
EWERTON LONGONI MADRUGA / Código da Vaga: 0823783	-	-
RAFAEL ALVES DE ARAUJO / Código da Vaga: 0823784	-	-
LEONARDO DE PAULA GOMES FILHO / Código da Vaga: 0823785	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Ciência da Computação/ Análise de Sistemas / Informática - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
PEDRO OSANDY ALVES MATOS JUNIOR / Código da Vaga: 0823786	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Ciências Econômicas - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
LUIS ALBERTO DA CUNHA SAPORTA / Código da Vaga: 0823787	-	-
MARCELO OLIVEIRA SANTOS / Código da Vaga: 0823788	-	-
RODNEI FAGUNDES DIAS / Código da Vaga: 0823789	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Engenharia Civil - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA / Código da Vaga: 0823790	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Engenharia de Materiais - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
GABRIEL AUGUSTO ARAMAYO CRUZ / Código da Vaga: 0823791	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Engenharia de Telecomunicações - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
THIAGO FERREIRA DA SILVA / Código da Vaga: 0823792	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Engenharia Elétrica - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
DEBORA ROSANA RIBEIRO PENIDO ARAUJO / Código da Vaga: 0823793	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Engenharia Elétrica - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
JOSE GERALDO BARRETO MONTEIRO DE ANDRADE / Código da Vaga: 0823794	-	-
GUSTAVO VIEIRA ROCHA RABELO / Código da Vaga: 0823795	-	-
FUAD DE SOUZA ALMEIDA / Código da Vaga: 0823796	-	-
JUAN CARLOS MATEUS SANCHEZ / Código da Vaga: 0823797	-	-
JULIANO BEDIN / Código da Vaga: 0823798	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Engenharia Mecânica - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
MAURICIO ROCHA DE OLIVEIRA / Código da Vaga: 0823799	-	-
VITOR NEVES HARTMANN / Código da Vaga: 0823800	-	-
RENATO FORNI / Código da Vaga: 0823801	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Metrologia Acústica e Vibrações - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
ANTONIO CARLOS DA COSTA TELLES / Código da Vaga: 0823802	-	-
GIANCARLO BARBOSA MICHELI / Código da Vaga: 0823803	-	-
MAURO SEGARRA MARTINS PAES / Código da Vaga: 0823804	-	-
RICARDO LUIS DAVILA VILLELA / Código da Vaga: 0823805	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Metrologia da Dinâmica dos Fluidos - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
CARLOS EDUARDO JERONYMO / Código da Vaga: 0823806	-	-
PATRICIA RODRIGUES VENTURA / Código da Vaga: 0823807	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Metrologia de Grandezas Eletromagnéticas - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
RAMON VALLS MARTIN / Código da Vaga: 0823808	-	-
LUCIANO COUTINHO GOMES / Código da Vaga: 0823809	-	-
FLAVIO ALEXANDRE DA SILVEIRA / Código da Vaga: 0823810	-	-
MARCIO CANDIDO DA SILVA / Código da Vaga: 0823811	-	-
JOSE MARIA RODRIGUES FERNANDES / Código da Vaga: 0823812	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Metrologia de Materiais: Microscopia, Difração de Raio-X e Espectroscopia Óptica - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
ALEXANDRE MAGNUS GOMES CARVALHO / Código da Vaga: 0823813	-	-
ANDREA PORTO CARREIRO CAMPOS / Código da Vaga: 0823814	-	-
BRAULIO SOARES ARCHANJO / Código da Vaga: 0823815	-	-
SANDRA MARCELA LANDI / Código da Vaga: 0823816	-	-
DANIEL LORSCHETTER BAPTISTA / Código da Vaga: 0823817	-	-
OLEKSII KUZNETSOV / Código da Vaga: 0823818	-	-
ERLON HENRIQUE MARTINS FERREIRA / Código da Vaga: 0823819	-	-
LAURO JUNE QUEIROZ MAIA / Código da Vaga: 0823820	-	-

Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrão: I
Área de Metrologia de Materiais: Superfícies e Filmes Finos - UF: RJ - Ampla Concorrência

Candidato	Motivo da vacância	Data da Vacância
MANOEL JOSE MENDES PIRES / Código da Vaga: 0823821	-	-
ROGERIO VALASKI / Código da Vaga: 0823822	-	-
JAILTON CARRETEIRO DAMASCENO / Código da Vaga: 0823823	-	-